Feature Article Masao Horiba Awards

堀場雅夫賞 受賞者論文

周波数可変ギガヘルツ光周波数コムを用いた 超高分解スペクトル計測システムの研究

Study of High-Resolution Spectroscopy using Frequency Tunable Gigahertz Optical Frequency Comb

塩田 達俊 Tatsutoshi SHIODA 周波数軸上に精密に等しい間隔にピークが整列した光周波数コムと周波数掃 引可能な単側波帯(SSB: Single-Sideband)光変調器により高分解分光シス テムを開発した。本システムは1 MHzの精度と絶対周波数で波長走査できる 光周波数コムを光源と、ヘテロダイン検波による検出部を備える。その精度は、 波長安定化した種光としての周波数安定化光源とSSB光変調器により保証さ れる。光検出部では、光周波数コムを構成する個々のピーク強度は光ヘテロダ イン検波により検出する。また、計測できる周波数範囲は光周波数コムの広い 帯域を利用することができる。実験では1 MHz線幅の光共振器とH¹³C¹⁴Nガス を用いて実証実験を行った。

High-resolution spectroscopy based on a Single-SideBand (SSB) optical modulator combined with an optical frequency comb was proposed. A frequency tunable comb was developed with a spectral resolution of less than 1 MHz on the absolute frequency axis ensured by the combination of the SSB optical modulator and frequency-locked laser diode. Also, the measurement frequency range was determined by the frequency band of an optical frequency comb, in which the peak intensity was individually measured by the optical heterodyne detection method. The performance was experimentally confirmed using a 1-MHz-width resonator and a H¹³C¹⁴N gas cell.

はじめに

高分解分光により気体の吸収スペクトルを詳細に計測す ることは、周波数標準化技術を始めとして大気化学や宇 宙科学などの発展に有効である^[1, 2]。例えば、アセチレン やシアン化水素ガスなどの微細な吸収線は普遍的な絶 対周波数を与えるので、波長1.5 µm帯の光通信技術の周 波数標準として利用されている^[3]。さらに、kHzからGHz の狭線幅なスペクトル形状を解析することは、物質のエ ネルギー構造の分析や同定などに有効である^[1, 2]。従っ て、絶対周波数を保証し、かつ高分解なスペクトル解析 器を開発することが望まれている。

一方, Rbやヨウ素の可視光吸収線を利用した周波数安 定化技術が開発されている^[4,5]。この技術は, 光周波数の 精度が10⁻⁹程度に安定化されたRb安定化レーザーと非 線形周波数変換技術などを用いて,1.5 μm光通信波長 帯へ適用できる^[6-7]。しかし,近年まで周波数可変光源を 用いたスペクトル計測において光源の周波数計測を連続 的に行うことが困難であることから,飽和吸収によるスペ クトルの中心周波数の精密測定など,離散的なスペクト ル計測に留まっていた^[8,9]。ところが,周波数安定化した モードロックレーザー発生技術の進歩から,これを元に 周波数可変連続光の周波数を常時モニターして,スペク トル計測する方式も報告されている^[10-14]。これらの研究 は単一周波数光源を試料に照射するのみであるため高い 信号帯雑音(S/N)比を得ることができる。これらのシス テムには専門的な調整を要することや全体として高価に なることが問題であるうえに,広い帯域を得ることは容易 ではない^[13]。 一方,光変調器は10 Hz程度の精度で光周波数を比較的 容易に掃引することができる^[14]。それゆえ, 著者はSSB 光変調器を光周波数シフターとして利用した高分解分光 を提案してきた^[15]。本システムは周波数安定化光源を用 いて絶対周波数を保証して、1 MHz程度の分解能を実証 した。単一周波数レーザーを光源としてSSB光変調器で 掃引すると、簡単に高分解な掃引ができるものの、周波 数範囲は10 GHzレンジに限られる。ところが、光周波数 コムを導入すると、計測可能な周波数範囲は各段に広げ られる。過去の論文でも、7 THzを超える周波数計測範 囲を得られている^[16]。フェムト秒レーザーは広帯域な光 周波数コム光源として知られている。さらに、繰返し周波 数が若干異なる二つの光周波数コム(フェムト秒レー ザー)を用いたデュアルコム分光法と言われる分光法も 提案されている^[17]。片方の光周波数コムだけを試料に入 射し、他方のコム光と合波・受光してヘテロダインビート 信号をデジタイザで観測してフーリエ変換すると、マイク ロ波領域でスペクトルが観測される。光周波数は、光源 を高精度に安定化制御して、マイクロ波周波数から求め られる。この手法は、極めて簡単な受光系で計測するこ とができる。ところが、2台のよく制御されたフェムト秒 レーザー光源の準備は簡単ではない。また、繰返し周波 数間隔(100 MHz)によりサンプリング間隔が制限され、

特別な機構を追加せずには,より高分 解な分光は困難である。一方,著者は光 位相変調器と光周波数コムを用いた分 光システムの提案も行っている^[14]。同 システムで,絶対周波数を保証したテラ ヘルツに及ぶ広帯域計測が可能となる。 しかし,光位相変調器が発生する周波 数軸上の左右に現れる複数の側波帯を 切り落とすための周波数可変フィルタ を別途用意する必要が生じるなどの問 題点が存在する。

本報告では、10 GHz間隔の光周波数コ ムとSSB光変調器を用いた分光システ ムを紹介する。本システムでは、半導体 レーザーの周波数安定化による絶対周 波数が保証される^[15]。制御手順として、 (1)SSB光変調器によって光周波数コム のピークを一斉に掃引しながら、(2)光 ヘテロダイン検波により光周波数コム がもつ個々のピーク強度を検出する。へ テロダイン検波では、測定対象となるピークの周辺に参 照光である局部発生光の光周波数を設定するが、その周 波数精度は測定するスペクトルに影響しない特徴をも つ。提案システムの原理確認実験として、透過スペクト ル線幅が1 MHz前後の光共振器とH¹³C¹⁴Nガスを用いて、 3 THz(1530 nm~1560 nm)以上の計測範囲で1 MHzの 分解能が得られることを確認した。

分光システムの動作原理

実験系の動作原理をFigure 1に表す。本システムは,主 に光周波数コム発生器,SSB光変調器,波長可変レー ザーで構成される。光周波数コム発生器は,直線状の光 導波路を備えたLiNbO3結晶の両端に高反射率膜を備え た共振器型の構造を持つ^[18]。分光分解能は,光源の周波 数安定性とSSB光変調器を駆動するマイクロ波の周波数 精度により決まる。このシステムの特徴は,光周波数コム を構成する全てのピーク周波数を一括で掃引することが でき,さらにその精度がヘテロダイン検波の局部発生光 となる波長可変レーザーの周波数安定性に依存しない点 にある。そして,今回は光周波数コムの掃引範囲(comb scan 〈1〉)をコム間隔の半分となる様に設定した。その理 由は,もし半分以上の周波数掃引を行った場合に,局部



Figure 1 Schematic of measurement principle. (a) The experimental setup of the proposed system is shown above. (b) The operation principle is shown schematically below. The light source, i.e., a 10 GHz comb, is scanned by a SSB modulator and coupled with the reference tunable laser light to generate heterodyne beat signals, whose power is proportional to the comb tooth intensity through a sample. The absolute frequency is not ensured by the reference light but by the comb light.



Figure 2 (a)Insertion loss and(c)S/N of the SSB optical modulator against input RF frequency.(b)Insertion loss and(d)S/N of the SSB optical modulator against input optical wavelength.

発生光と得られるヘテロダイン信号の隣接ピークによる クロストークが生じるためである。ここで、ヘテロダイン 参照用の局部発生光の周波数を光周波数コムの1つの ピークが一回で掃引する周波数帯域のほぼ中央付近にな る様に設定した。1度の光周波数コムの周波数掃引によ り、コム間隔の半分のデータが取得される。他方の半分 の周波数掃引(comb scan 〈2〉)については、局部発生光 の周波数をその周波数領域のほぼ中央に再設定して同 様にデータを取得する。この様に自動的に局部発生光の 光周波数を繰返し掃引すると、分光分解能を維持して光 周波数コム帯域全体のスペクトルを計測することが可能 となる。

SSB光変調器の特性

動作原理を確認するために、SSB光変調器^[15]の損失とS/ N比が駆動マイクロ波と入力光周波数に依存しないこと が必要である。そこで、S/N比を+1次側波帯の光強度と、 入射光を含み二番目に強い側波帯の光強度との比と定義 した。入射光の光周波数を1548.97 nmとしたときの、損 失とS/N比のマイクロ波周波数依存性をFigure 2(a)と (c)に示す。損失は、3 GHzから13 GHzのマイクロ波周波 数範囲で約-10 dB程度であった。S/N比は同様の周波 数範囲で、19dB程度維持されることが分かった。一方、 損失とS/N比を光周波数に対してプロットした結果をそ れぞれFigure 2(b)と(d)に示す。このとき、マイクロ波周 波数を8 GHzとした。1530 nmから1560 nmの波長(光通 信分野ではCバンド帯と呼ばれる)に相当する光周波数 帯域で損失は約-10 dB程度、S/N比は15 dB以上が確認 された。Figure 3はSSB光変調器で5 GHz周波数シフト



Figure 3 Input(dashed line)and output(solid line)spectra of 5 GHz driven SSB optical modulator driven by 5 GHz RF signal.

する前後での光周波数コムのスペクトルを拡大したスペ クトルであり、全てのピークが同様に周波数シフトされて いる様子がわかる。

実験方法

Figure 1(a)に示したシステムで実験を試みた。光源の光 周波数を193.36956938 THzとして、アセチレンガスの吸 収線にキロヘルツ精度で周波数安定化した。光源のスペ クトル線幅を遅延自己ヘテロダイン検波法により測定[19] したところ,約100 kHzであった^[20]。出力光を光増幅器 で増幅したのち10.004800 GHzのマイクロ波で駆動され た光周波数コム発生器に入射した。ここで、発生した光 周波数コムのピークの絶対周波数は数キロヘルツで制御 されている。光周波数コムの帯域の末端では-55 dBm という低い強度になるが、周波数可変のスペクトル等価 器により波長帯域10 nmに渡って3 dB以下に平坦化し、 可変帯域等価フィルター(BPF:Band-pass filter)で同 様の10 nm波長帯域を切り出した。これにより、光周波数 コムの1ピークあたりの強度を-35 dBm以上に維持した。 最終的には、光周波数コムの帯域をI)1530-1533 nm、 II)1533−1543 nm, III)1543−1553 nm, IV)1553−1560 nmという10 nmごと4つの周波数帯に分割し測定した。 切出した光はSSB光変調器に入射し、マイクロ波により3 GHzから13 GHzの間で周波数シフトを受ける。周波数シ フトを受けた光は試料を透過し,局部発生光である波長 可変レーザー(光パワー:+5 dBm, 設定波長:1520 nm ~1620 nm)と合波して25 GHz帯域の高速フォトダイ オードで検出した。フォトダイオードから出力される電気 のヘテロダイン(ビート)信号を、カオフ周波数6.25 GHz の低域透過フィルタ(LPF:Low-pass filter)によって帯 域制限することで、隣接ピークの7.5 GHzヘテロダイン検 波信号によるS/Nを最小限に抑えた。

結果と考察

ダイナミックレンジ

BPFによる10 nmの帯域制限と光増幅により,当初-54 dBであった光周波数コムのピーク強度は,測定周波数範 囲で-35 dBm以上に向上した。Figure 4はフォトダイ オードで観測されたヘテロダイン検波信号強度と入力光 強度の関係であり,システムのダイナミックレンジを与え る。増幅された光強度はダイナミックレンジを20 dB程度 とすることが分かった。一方,最小検出限界とヘテロダイ



Figure 4 RF power against the input optical power of the tooth in the comb. The gray zone represents the dynamic range, in which a linear relationship is maintained between RF power and input optical power.

ン検波信号の上限で決まるダイナミックレンジは局部発 生光の光強度を増幅することで改善できることもわかっ た。ここで,最小検出限界とはフォトダイオードの後段に 設置したマイクロ波増幅器の白色雑音で決まる。

1MHz分光分解能

提案したシステムの分解能を実験的に証明するために、1 MHzの光共振器を試料として作製した。その光共振器 は、Figure 5(a)の様に反射率87%の鏡で6.2 mの光ファ イバーを挟んだ構造にした。光共振器の光応答特性を安 定させるために、周辺の温度安定性を± 0.025 K以下に



Figure 5 (a)Structure of 1 MHz width resonator. The 6.2 m optical fiber was sandwiched between mirrors of 0.87 reflectance. (b)Transmission spectrum of 1 MHz width resonator. The experimental data (circle)are fitted by a Lorentz function (solid curve).



Figure 6 Observed spectrum of H13C14N gas. The measurement frequency range was divided to four sections to increase the comb peak intensity, which was helpful in realizing the low-intensity regions in the comb spectrum.

抑圧した。測定された典型的なスペクトルをFigure 6に 示す。横軸はSSB光変調器を駆動するマイクロ波周波数 である。200 msのサンプリング時間間隔で,周波数間隔 60 kHzで掃引した。その結果,7018 MHzと7034 MHz で2本のピークが観測された。これは光共振器の透過 ピークが繰返し現れる透過スペクトルの一部が観測され たと考えられる。20回繰り返して測定した結果,平均1.2 MHzのスペクトルの線幅の標準偏差は0.19 MHzであっ た。さらに,自由スペクトル領域(FSR)は,平均16 MHz, 標準偏差1.1MHzであった。不確かさは試料を構成する 光ファイバー光学長の揺らぎによるもので温度に非常に 敏感であると考えられる。この事実から,1 MHz以下の 分光分解能で測れる可能性が示されたと考えている。

4THz測定周波数範囲

提案手法の測定範囲をH¹³C¹⁴Nガス(回転,振動遷移P枝, R枝)を用いて確認した。長さ15 cmのガス管に10 Torr のガスを封入したガスセルを4つ直列に接続し,鏡で反射 してダブルパスを得る構造を作製し,これを試料とした。 試料を透過した光周波数コムは局部発生用の波長可変 レーザー光と合波して,25 GHz帯域のフォトダイオード で検波した。フォトダイオードの信号光強度はマルチメー タでA/D変換した後,コンピュータでデータ取得した。コ ンピュータは同時にSSB光変調器を駆動するマイクロ波 信号発生器と波長可変レーザーも同期して制御してい る。試料の吸収線幅が約1 GHzであることを考慮して,

マイクロ波信号発生器の周波数掃引間 隔は100 MHzとした。波長可変レー ザーの発振周波数は100 MHz程度時間 と共に変動するが、その不安定性は実 験結果の分光分解能に影響しない。そ れは、測定の分光分解能を決定する光 周波数コムの間隔約10 GHzより十分小 さいからである。それ故に、周波数計測 の必要としないことが本システムの利 点の一つである。4 THzの範囲で H¹³C¹⁴N ガスの吸収スペクトルを測定 した結果を**Figure 6**に示す。P枝とR枝 の21本の吸収線が、約1GHzの線幅^[3]で 観測された。ベースラインの変動は主に 用いた共振器型の光コム発生器の不安 定性によるものである。従って、その変 動は光源の強度も同時に測定して差し 引くことで圧縮できると考えられる。周

波数軸の確からしさをP枝の3番目のピークから解析した。20回の独立した測定から,そのピークの中心周波数の平均値は194101327.5 MHzとなり,その標準偏差は1.8 MHzであった。標準偏差には前記の光周波数コム発生器による縦軸の強度変動の影響は含まれているはずであるが,少なくとも1 MHz程度で横軸の周波数軸が保証できるといえよう。

まとめ

SSB光変調器と光周波数コムを用いた高分解分光システムを提案した。光周波数コムを構成するピーク強度は独立にヘテロダイン検波法を用いて計測して,計測範囲3.9 THz(1530~1560 nm)をH¹³C¹⁴Nガスを測定試料として確認した。本システムは約1 MHzまたはそれ以上の分光分解能と絶対周波数計測を可能とする。

謝辞

本研究の遂行にあたり,多大なるご支援とご協力を頂いた東 京農工大学大学院工学研究院黒川隆志名誉教授に厚く御礼 申し上げる。

参考文献

- H. Sasada and K. Yamada, "Calibration lines of HCN in the 1.5-µm region", *Appl. Opt.*, 29, 3535(1990).
- [2] S. Kinugawa and H. Sasada, "Wavenumber measurement of the 1.5-µm band of acetylene by semiconductor laser spectrometer", *Jpn. J. Appl. Phys.*, 29, 611(1990).
- [3] W. C. Swann, and S. L. Gilbert, "Line centers, pressure shift, and pressure broadening of 1530-1560 nm hydrogen cyanide wavelength calibration lines", J. Opt. Soc. Am., B 22, 1749(2005).
- [4] G. P. Barwood, P. Gill, and W. R. C. Rowley, "Frequency measurements on optically narrowed Rb-stabilised laser diodes at 780 nm and 795 nm", *Appl. Phys.*, B 53, 142(1991).
- [5] P. A. Jungner, S. Swartz, M. Eickhoff, Y. Jun, J. L. Hall, and S. Waltman, "Absolute frequency of the molecular iodine transition R (56)32-0 near 532 nm", *IEEE Trans. Instrum. Meas.*, 44, 151(1995).
- [6] A. Onae, T. Ikegami, K. Sugiyama, F.-L. Hong, K. Minoshima, H. Matsumoto, K. Nakagawa, M. Yoshida, and S. Harada, "Optical frequency link between an acetylene stabilized laser at 1542 nm and an Rb stabilized laser at 778 nm using a two-color mode-locked fiber laser", *Opt. Commun.*, 183, 181(2000).
- K. Nakagawa, M. de Labachelerie, Y. Awaji, and M. Kourogi, "Accurate optical frequency atlas of the 1.5-µm bands of acetylene", J. Opt. Soc. Am., B 13, 2708(1996).
- [8] H. S. Moon, W.-K. Lee, and H.-S. Suh, "Absolute-frequency measurement of an acetylene-stabilized laser locked to the P(16) transition of 13C2H2 using an optical-frequency comb", *IEEE Trans. Instrum. Meas.*, 56, 509(2007).
- [9] J. Jiang, J. E. Bernard, A. A. Madej, A. Czajkowski, S. Drissler, and D. J. Jones, "Measurement of acetylene-d absorption lines with a self-referenced fiber laser frequency comb", *J. Opt. Soc. Am.*, B 24, 2727(2007).
- [10] J. D. Jost, J. L. Hall, and J. Ye, "Continuously tunable, precise, single frequency optical signal generator", *Opt. Express*, 10, 515 (2002).
- [11] T. R. Schibli, K. Minoshima, F.-L. Hong, H. Inaba, Y. Bitou, A. Onae, and H. Matsumoto, "Phase-locked widely tunable optical single-frequency generator based on a femtosecond comb", *Opt. Lett.*, 30, 2323(2005).
- [12] K. M. T. Yamada, A. Onae, F.-L. Hong, H. Inaba, H. Matsumoto, Y. Nakajima, F. Ito, and T. Shimizu, "High precision line profile measurements on 13C acetylene using a near infrared frequency comb spectrometer", J. Mol. Spectrosc., 249, 95(2008).
- [13] P. Del'Haye, O. Arcizet, M. L. Gorodetsky, R. Holzwarth, and T. J. Kippenberg, "Frequency comb assisted diode laser spectroscopy for measurement of microcavity dispersion", *Nat. Photon.*, 3, 529(2009).
- [14] T. Shioda, T. Mori, T. Sugimoto, T. Yosuke, and T. Kurokawa, "High-resolution spectroscopy based on optical phase modulator and optical frequency comb", *Opt. Commun.*, 282, 2909(2009).
- [15] T. Shioda, T. Mori, T. Sugimoto, Y. Tanaka, and T. Kurokawa, "1 MHz-resolution spectroscopy based on light frequency sweeping using a single-sideband optical modulator", *Jpn. J. Appl. Phys.*, 46, 3626(2007).
- [16] T. Saitoh, S. Mattori, S. Kinugawa, K. Miyagi, A. Taniguchi, M. Kourogi, and M. Ohtsu, "Modulation characteristic of waveguide-type optical frequency comb generator", *IEEE J. Lightwave Technol.*, 16, 824(1998).
- [17] I. Coddington, W. C. Swann, and N. R. Newbury, "Coherent

multiheterodyne spectroscopy using stabilized optical frequency combs", *Phys. Rev. Lett.*, **100**, 013902(2008).

- [18] M. Kourogi, T. Enami, and M. Ohtsu, "A monolithic optical frequency comb generator", *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 6, 214(1994).
- [19] T. Okoshi, K. Kikuchi, and A. Nakayama, "Novel method for high resolution measurement of laser output spectrum", *Electron. Lett.*, 16, 630(1980).
- [20] M. S. Taubman and J. L. Hall, "Cancellation of laser dither modulation from optical frequency standards", *Opt. Lett.*, 25, 311(2000).



塩田 達俊 Tatsutoshi SHIODA 埼玉大学大学院 理工学研究科 准教授 博士(工学)